TENT COOPERATION TREA. Y

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From	tha	INC	TEDI	NΙΛ.		LAI	DI	IDEA	11
rrom	tne	IIV	IEKI	NA.	HUM	IAI	KI.	IKFP	w

То

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202

Arlington, VA 22202 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

08 February 2001 (08.02.01)	in its capacity as elected Office		
International application No. PCT/DE00/01882	Applicant's or agent's file reference PCT5968/fe		
International filing date (day/month/year) 14 June 2000 (14.06.00)	Priority date (day/month/year) 14 June 1999 (14.06.99)		
Applicant			
ROSE, Harald et al			

ROSE, Harald et al
The designated Office is hereby notified of its election made:
X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
18 November 2000 (18.11.00)
in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. The election X was
was not
made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Kiwa Mpay

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

THIS PACK BLANK USPTO)

ATENT COOPERATION TREATY

lojaldody From the INTERNATIONAL BUREAU **PCT** To: NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE LIESEGANG, Eva **Boehmert & Boehmert** (PCT Rule 92bis.1 and Franz-Joseph-Str. 38 Administrative Instructions, Section 422) D-80801 München **ALLEMAGNE** Date of mailing (day/month/year) 06 décembre 2001 (06.12.01) Applicant's or agent's file reference IMPORTANT NOTIFICATION L 1479 PCT International application No. International filing date (day/month/year) PCT/EP00/05523 15 juin 2000 (15.06.00) 1. The following indications appeared on record concerning: X the applicant the inventor the agent the common representative State of Nationality State of Residence Name and Address Telephone No. Facsimile No. Teleprinter No. 2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: X the person X the name the address X the nationality X the residence State of Nationality State of Residence Name and Address DER GRÜNE PUNKT-DUALES SYSTEM DE DE **DEUTSCHLAND AG** Telephone No. Frankfurter Strasse 720-726 51145 Köln Germany Facsimile No. Teleprinter No. Further observations, if necessary: The above applicant has been added to the records for the purposes of all designated States except US. LINDNER, Wolfgang remains applicant/inventor for the US only. 4. A copy of this notification has been sent to: the receiving Office the designated Offices concerned the International Searching Authority the elected Offices concerned the International Preliminary Examining Authority other: Authorized officer The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes Gabriele BAEHR 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 Telephone No.: (41-22) 338.83.38

THIS PACK BLANK (USPTO)

NK



PCT

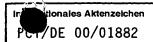
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts PCT5968/fe	Recherchenbe	ng über die Übermittlung des internationalen erichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit chstehender Punkt 5					
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)					
PCT/DE 00/01882	(Tag/Monat/Jahr) 14/06/2000	14/06/1999					
Anmelder							
CEOS CORRECTED ELECTRON							
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In		ehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß					
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jed		tter. enannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.					
Grundlage des Berichts							
a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing	ernationale Recherche auf der Grundlage gereicht wurde, sofern unter diesem Pun	e der internationalen Anmeldung in der Sprache Ikt nichts anderes angegeben ist.					
Anmeldung (Regel 23.1 b))	durchgeführt worden.	hörde eingereichten Übersetzung der internationalen					
b. Hinsichtlich der in der internationale Becherche auf der Grundlage des	en Anmeldung offenbarten Nucleotid- u Sequenzprotokolls durchgeführt worden,	nd/oder Aminosäuresequenz ist die internationale das					
	eldung in Schriflicher Form enthalten ist.						
zusammen mit der internati	zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
. —	bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.						
, —	bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.						
internationalen Anmeldung	Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.						
☐ Die Erklärung, daß die in α wurde vorgelegt.	omputerlesbarer Form erfaßten Informati	ionen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,					
2. Bestlmmte Ansprüche ha	ben sich als nicht recherchierbar erw	lesen (siehe Feld I).					
3. MangeInde Einheitlichkeit	t der Erfindung (siehe Feld II).						
Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfli	ndung						
wird der vom Anmelder ein	gereichte Wortlaut genehmigt.						
wurde der Wortlaut von der	r Behörde wie folgt festgesetzt:	-					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung							
	gereichte Wortlaut genehmigt.						
wurde der Wortlaut nach R Anmelder kann der Behörd	wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.						
6. Folgende Abbildung der Zelchnungen	6. Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr						
wie vom Anmelder vorgesc	chlagen	keine der Abb.					
	eine Abbildung vorgeschlagen hat.						
weil diese Abbildung die E	rfindung besser kennzeichnet.						

THIS PACE BLANK (USPTO)

INTERNATIONALER ESCHERCHENBERICHT



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01J37/153

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01J H05H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	WO 99 27558 A (PHILIPS ELECTRON OPTICS BV) 3. Juni 1999 (1999-06-03) Zusammenfassung Seite 24, Zeile 29-33 Seite 25, Zeile 7-9 Seite 27, Zeile 17-21 Abbildungen 2,4,5	1,4,7
Y	DE 42 04 512 A (HAIDER MAXIMILIAN DIPL PHYS DR) 19. August 1993 (1993-08-19) Zusammenfassung Spalte 3, Zeile 33-61 Anspruch 1 Abbildung 1/	1,4,7

LX ,	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
------	---

- Siehe Anhang Patentfamilie X I
- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
 "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

2. November 2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

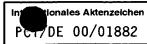
09/11/2000

Bevollmächtigter Bediensteter

Winkelman, A

THIS PACK BLANK (USPID)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



55 666 A (MARTIN vember 1985 (198 enfassung 5, Zeile 25-43 dung 1 ER: "Sphärische tur von Elektron DE, JENA, Seiten 114-132, 0863-0259 118, Zeile 1 -Se	FREDERICK 5-11-26) und chroma en-Linsen"	W) tische		1-7
vember 1985 (198 enfassung 5, Zeile 25-43 dung 1 ER: "Sphärische tur von Elektron DE, JENA, Seiten 114-132, 0863-0259	5-11-26) und chroma en-Linsen" XP00209089	tische 7		
tur von Elektron DE,JENA, Seiten 114-132, 0863-0259	en-Linsen" XP00209089	7		1-7
·				

1

THIS PAGE BI ANK USPO,

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

on on patent family members

i	in tional Application No
	PCT/DE 00/01882

Patent document cited in search report	t	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9927558	Α	03-06-1999	EP 0981829 A	01-03-2000
DE 4204512	Α	19-08-1993	NONE	
US 4555666	Α	26-11-1985	NONE	

THIS PAGE BLANK USPO,

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für g istiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 21. Dezember 2000 (21.12.2000)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO~00/77819~A1

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CEOS CORRECTED ELECTRON OPTI-

(51) Internationale Patentklassifikation7:

_ _ .

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/01882

H01J 37/153

(22) Internationales Anmeldedatum:

14. Juni 2000 (14.06.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 26 927.0

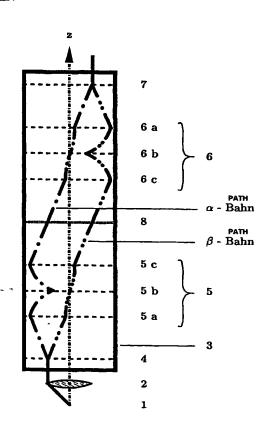
WO 00/77819 A1

14. Juni 1999 (14.06.1999) DE

- CAL SYSTEMS GMBH [DE/DE]; Englerstrasse 28, D-69126 Heidelberg (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ROSE, Harald [DE/DE]; Prinz-Christians-Weg 5a, D-64287 Darmstadt (DE). UHLEMANN, Stephan [DE/DE]; Rathausstrasse 29, D-69126 Heidelberg (DE). WEIßBÄCKER, Christoph [DE/DE]; Am Rinkenbühl 21, D-64807 Dieburg (DE).
- (74) Anwalt: PÖHNER, Wilfried; Röntgenring 4, Postfach 63 23, D-97013 Würzberg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: ELECTROSTATIC CORRECTOR FOR ELIMINATING THE CHROMATIC ABERRATION OF PARTICLE LENSES
- (54) Bezeichnung: ELEKTROSTATISCHER KORREKTOR ZUR BESEITIGUNG DES FARBFEHLERS VON TEILCHENLIN-SEN



- (57) Abstract: The invention relates to an electrostatic corrector for eliminating the chromatic aberration of particle lenses. The corrector has a straight optical axis and an electrostatic quadrupole for allocating to the objective lens. Two corrector pieces are positioned behind the quadrupole, along the optical axis in the direction of radiation. Each corrector piece has three electrical quadrupole fields with an overlying circular lens field. The quadrupole fields, however, are rotated 90 degrees about the optical axis in relation to each other. This arrangement is adjusted in such a way that the astigmatic first image of one sectional view lies in one corrector piece and the astigmatic first image perpendicular thereto, of the other sectional view, lies in the other corrector piece, with another electrostatic quadrupole being located on the output side.
- (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elektrostatischer Korrektor zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen mit gerader optischer Achse und einem der Objektivlinse zuzuordnenden elektrostatischen Quadrupol, wobei in Stahlrichtung hinter den Quadrupol entlang der optischen Achse zwei Korrekturstücke angeordnet sind, jedes Korrekturstück drei elektrische Quadrupolfelder mit überlagertem Rundlinsenfeld aufweist, deren Quadrupolfelder jedoch relativ zueinander um einen Winkel von 90 Grad um die optische Achse gedreht sind und die Einstellung derart vorgenommen wird, dass das astigmatische Zwischenbild des einen Schnittes in einem Korrekturstück und das dazu senkrechte astigmatische Zwischenbild des anderen Schnittes im anderen Korrekturstück zu liegen kommt und ausgangsseitig schliesslich ein weiterer elektrostatischer Quadrupol angeordnet ist.



(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der f\(\text{u}\)r \(\text{Anderungen der Anspr\(\text{u}\)che geltenden

 Frist; Ver\(\text{offentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
 eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

PCT/DE00/01882

Elektrostatischer Korrektor zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen

Die Erfindung betrifft einen elektrostatischen Korrektor zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen mit gerader optischer Achse und einem
der Objektivlinse zuzuordnenden elektrostatischen
Quadrupol.

10

15

20

25

30

Durch das Scherzer-Theorem (O. Scherzer, Zeitschrift für Physik 101, (1936) 593) ist bekannt, daß in optisch abbildenden Systemen für geladene Teilchen, unter denen vor allen Elektronen und Ionen zu verstehen sind, bei Verwendung statischer, raumladungsfreier und rotationssymmetrischer Feldern die chromatische Aberration (Farbfehler) und die sphärische Aberration (Öffnungsfehler) grundsätzlich nicht verschwinden. Da diese Fehler die Leistungsfähigkeit der abbildenden optischen Systeme und im speziellen das Auflösungsvermögen begrenzen, hat es nicht an Versuchen gefehlt, diese Bildfehler zu beseitigen. Am meisten Erfolg verspricht das Abgehen von rotationssymmetrischen Feldern, also die Verwendung unrunder Linsen in Form von Multipolen, also insbesondere Quadrupolen, Oktopole udgl. Mit Hilfe eines derartigen aus elektrischen und magnetischen Multipolen aufgebauten Korrektor gelang es den beiden Geschäftsführern der Anmelderin die sphärische und chromatische Aberration in einem Niederspannungsrasterelektronenmikroskop vollständig zu korrigieren (J. Zach, M. Haider Nucl. Instr. method. A363 (1995) 316), wobei ein

Auflösungsvermogen von 2 nm bei einer Elektronenenergie von 1kv nachgewiesen werden konnte.

Die Nachteile der elektromagnetischen Multipolkorrektoren sind darin zu sehen, daß die Magnetfelder aufgrund der Remanenz keine schnelle und präzise sowie reproduzierbare Justierung der magnetischen Felder erlauben. Eine Entmagnetisierung erfordert zudem einen erheblichen Aufwand darstellenden Ausbau der Spulenkerne. Über einen längeren Zeitraum stellt sich eine relativ große Drift der Magnetfelder ein. Schließlich lassen sich die in Ionenoptischen Geräten, wie z. B. der Lithographie, aufgrund der großen Ionenmassen notwendigen starken magnetischen Feldstärken wegen der Abhängigkeit der Fokusierung von der Masse nur schwer realisieren. Korrektoren zur Beseitigung des Farbfehlers mit in beiden Schnitten rein elektrischen Feldern sind unbekannt.

20

25

5

10

15

Hiervon ausgehend hat sich die Erfindung die Schaffung eines Korrektors zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen zur Aufgabe gemacht, der ausschließlich aus elektrischen Feldern, also unter Verzicht auf magnetische Felder, aufgebaut ist.

30

Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, daß in Stahlrichtung hinter den Quadrupol entlang der optischen Achse zwei Korrekturstücke angeordnet sind, jedes Korrekturstück drei elektrische Quadropolfelder mit überlagertem Rundlinsenfeld aufweist,

deren Quadrupolfelder jedoch relativ zueinander um einen Winkel von 90 Grad um die optische Achse gedreht sind und die Einstellung derart vorgenommen wird, daß das astigmatische Zwischenbild des einen Schnittes in einem Korrekturstück und das dazu senkrechte astigmatische Zwischenbild des anderen Schnittes im anderen Korrekturstück zu liegen kommt und ausgangsseitig schließlich ein weiterer elektrostatischer Quadrupol angeordnet ist.

10

15

20

25

30

5

Der Begriff Farbfehler meint im Sinne der Erfindung unter Anwendung der exakten Terminologie den axialen Farbfehler erster Ordnung ersten Grades. Hierbei beschreibt das Wort "axial", daß dieser Farbfehler nur bestimmt wird, durch die im Gegenstandspunkt von der optischen Achse ausgehenden Fundamentalbahnen, d.h. den Fundamentallösungen der Gaußschen Optik. Der Farbfehler ist also unabhängig von außeraxialen Bahnen. Die Ordnung beschreibt die Potenz, mit welcher die Anfangssteigung der Fundamentalbahn in die Fehlerabweichung eingeht; im Falle erster Ordnung besteht eine lineare Abhängigkeit. Der Begriff "ersten Grades" beschreibt, daß die Fehlerabweichung linear von der relativen Geschwindigskeitsabweichung der mittleren Geschwindigkeit der Teilchen abhängt. Im Falle monochromatischer Teilchen - d. h. Teilchen gleicher Geschwindigkeit und damit auch konstanter Wellenlänge - werden die relativen Abweichungen damit zu Null. In diesem Fall entsteht kein Farbfehler. In der Sprache der Optik wird der Farbfehler häufig auch als chromatische Aberration bezeichnet.

10

15

20

25

30

Der vorgeschlagene elektrostatische Korrektor besteht in seinen grundsätzlichen Aufbau aus vier in Richtung der geraden optischen Achse hintereinander angeordneten Elementen, nämlich - in Richtung des Strahlenganges ausgehend von dem Objektiv zunächst aus einem Quadrupol und zwei sich hintereinander hieran anordnende Korrekturstücke und schließlich - ausgangsseitig - aus einem weiteren Quadrupol. Die Quadrupolfelder der beiden Korrekturstücke sind gegeneinander um einen Winkel von 90° um die optische Achse gedreht. Der Strahlengang im Korrektur verläuft wie folgt: Der von der Mitte des Objektes ausgehende axiale Strahlengang wird als erstes durch die Objektivlinse umgelenkt und nach dem Eintritt in den Korrektor zunächst durch den elektrischen Quadrupol in beiden Schnitten (X-, Y-Schnitt) unterschiedlich abgelenkt. Das Teilchenbündel wird dadurch in einem Schnitt fokussiert (z. B. im X-Schnitt) und im anderen auseinandergezogen (Y-Schnitt), so daß ein astigmatisches Zwischenbild entsteht, das die optische Achse durchsetzt und zweckmäßigerweise in die Mitte des ersten Korrekturstücks gelegt wird. Dieses Korrekturstück beeinflußt deshalb nicht wesentlich den Bahnverlauf in dem Schnitt in dem das Zwischenbild liegt (X-Schnitt), weil die axiale Bahn nahe der optischen Achse verläuft und diese schneidet, wobei zwar positive Farbfehler entstehen, die aber aufgrund des geringen Achsenabstandes nur sehr klein ausfallen. Im dazu senkrechten Schnitt (Y-Schnitt) hingegen erfährt der Bahnverlauf durch die Quadrupolfelder des Korrektorstückes eine erhebli-

che Beeinflussung und einen negativen Beitrag zum

10

15

20

25

30

ten.

WO 00/77819 PCT/DE00/01882

Farbfehler. Somit erfolgt eine Beeinflussung des Farbfehlers des einen Schnittes im ersten Korrekturstück und der des zweiten Schnittes im zweiten Korrekturstück in analoger Weise. In Abhängigkeit von den eingestellten Potentialen wird eine Beeinflussung des Farbfehlers und im idealen Fall eine Kompensation des Farbfehlers der Objektivlinse erfolgen, sodaß das gesamte aus Objektivlinse und Korrektor gebildete optische System von Farbfehlern freie Abbildungseigenschaften aufweist. Der letzte Quadrupol dient dazu den Strahlengang wieder zur Rotationssymmetrie zusammenzusetzen. Die Erzeugung des astigmatischen Zwischenbildes innerhalb des Korrekturstückes, d.h. der Nulldurchgang der entsprechenden paraxialen Bahn läßt sich durch entsprechende Wahl der Stärke des am Eingang des Korrektors befindlichen elektrischen Quadrupols erreichen. Durch Veränderung des Potentials der elektrischen Quadrupolfelder des Korrekturstückes (Rundlinsenanteil als auch Quadrupolfeldstärke) zueinander, also des Gegenfeldes zwischen den Quadrupolfeldern, erfolgt die Beeinflussung und Einstellung des Farbfehlers. Die entscheidenden Vorteile des elektrostatischen Korrektors bestehen in einer schnellen und präzisen Justierung und Einstellung der Felder, eine problemlose Handhabung mit reproduzierbaren Verhältnissen auch über einen längeren Zeitraum und auch

Als besonders bevorzugt gelten Ausgestaltungen, bei denen ein symmetrischer Aufbau und/oder symmetri-

in der möglichen Verwendung in ionenoptischen Gerä-

10

15

20

25

30

WO 00/77819 PCT/DE00/01882

> scher Verlauf innerhalb eines Korrekturstückes zu deren Mittelebene und/oder ein symmetrischer Aufbau und/oder symmetrischer Verlauf der Felder der beiden Korrekturstücke, zu der dazwischen befindlichen Mittelebene vorgesehen ist. Aufgrund des symmetrischen/antisymmetrischen Verlaufes der paraxialen Bahnen innerhalb der Korrekturstücke heben sich zahlreiche Fehlerintegrale auf oder werden doch zumindest auf analytische Weise übersichtlich und problemlos lösbar, was wesentlich zur Transparenz und zum Verständnis des Verhaltens des Korrektors in unterschiedlichen Situationen und Einstellungen beiträgt. Die Symmetrie zur Mittelebene eines Korrekturstückes sowohl im Aufbau als auch in der Einstellung der elektrischen Felder hat zur Folge, daß der Nulldurchgang der entsprechenden Paraxialbahn exakt in die Mittelebene zu liegen kommt. Zudem sind die beiden äußeren Quadrupolfelder des selben Korrekturstückes dann identisch.

> Aufgrund Aufbau und Symmetrie der Felder der beiden Korrekturstücke unter Beibehaltung der relativen Verdrehung gegeneinander um 90 Grad erhält man in beiden Schnitten einen gleichen Bahnverlauf, d.h. die im ersten Korrekturstück vorgenommene Korrektur des einen Schnittes erfolgt im anderen Schnitt im zweiten Korrekturstück.

Einfache analytische Lösbarkeit und aufgrund der Übersichtlichkeit in einem daraus resultierenden Verständnis des Verhaltens des Korrektors sind die hieraus resultierenden Vorzüge. Es vereinfachen sich nicht nur die Justierung sondern die Handhabung generell; die Möglichkeit der Einstellung weniger Potentiale trägt ebenfalls zur Erleichterung WO 00/77819 PCT/DE00/01882

7

bei.

Zur Einstellung des Korrektors:

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit durch Beeinflussung des Farbfehlers eine in weiten Grenzen beliebige Einstellung des Farbfehlers des aus Objektivlinse und Korrektor bestehenden Gesamtsyste zu erreichen. Häufig besteht das erklärte Ziel darin, den Gesamtfehler des optischen Systemes zu Null zu machen, d.h. durch den Korrektor einen negativen Farbfehleranteil zu erzeugen, der den sich aus Objektivlinse und den einzelnen Korrekturelementen erzeugten weiteren positiven Farbfehler zu Null kompensiert. Bei den vorbeschriebenen symmetrischen Verhältnissen stehen zur Einstellung des Korrekturstücks nur zwei Parameter zur Verfügung, nämlich das Verhältnis des äußeren und mittleren Rundlinsenfeldes sowie die Stärke des Quadrupolfeldes.

20

25

30

5

10

15

Die Beseitigung des Farbfehlers geschieht in einem iterativen Prozeß, der im Falle des vorbeschriebenen symmetrischen Aufbaus ebenfalls besonders übersichtlich wird und im folgenden kurz geschildert werden soll:

Bei konstantem Verhältnis der beiden Rundlinsenpotentiale des Korrekturstückes wir die Quadrupolstärke verändert und hierbei der Farbfehlerkoffizient gemessen. Sobald der Farbfehler seinen Minimalwert annimmt, wird das Verhältnis des Rundlinsenfeldes ebenfalls verändert mit dem Ziel der weiteren Minimierung des Farbfehlers. Durch mehrere iterative Schritte in der vorbeschriebenen Weise läßt

10

15

20

25

30

sich der Farbfehler dann vollständig beseitigen. Mathematische Überlegungen zeigen, daß eine vollständige Korrektur des Farbfehlers nur für bestimmte Bereiche der Rundlinsenpotentiale des Korrekturstückes sowie der Quadrupulfeldstärken möglich sein wird.

Wie eingangs erwähnt, wird die Leistungsfähigkeit elektronenoptischer Abbildungssystem durch Farbfehler (chromatische Aberration) und Öffnungsfehler (sphärische Aberration) begrenzt. Die Aufgabe des bisher beschriebenen Korrektors besteht in der Beseitigung des axialen Farbfehlers erster Ordnung ersten Grades. In zahlreichen Anwendungsfällen ist man bestrebt, zusätzlich die sphärische Aberration genauer den axialen Öffnungsfehler dritter Ordnung zu beseitigen. Hierzu werden Oktopolfelder, also vierzählige Felder den Quadrupolfeldern überlagert. Bei dem als besondere Ausgestaltung beschriebenen symmetrischen Aufbau überlagert das Oktopolfeld das mittlere Quadrupolfeld des Korrekturstückes. Durch die Wahl und Einstellung der Stärke des Oktopolfeldes erfolgt eine Einstellung und ggf. Kompensation des axialen Öffnungsfehlers dritter Ordnung völlig entkoppelt von der Einstellung der der Beseitigung des Farbfehlers dienenden Quadrupolfelder.

Für die bauliche Realisierung ist es möglich, in einem einzigen Multipolelement, Quadrupol als auch Oktopolfelder zu erzeugen.

In einer bevorzugten Weiterbildung wird die Anord-

10

15

20

25

30

nung eines weiteren, dritten Korrekturstückes in Richtung der optischen Achse hinter dem bisherigen aus zwei Korrekturstücken bestehenden Korrektor vorgeschlagen. Sowohl im Hinblick auf die räumliche Anordnung als auch auf die Stärke der Quadrupolund Rundlinsenfelder wird eine zur Mittelebene des zweiten Korrekturstückes und damit zu der durch die Mitte des aus drei Korrekturstücken bestehenden Korrektors verlaufenden Ebene spiegelsymmetrische Anordnung vorgeschlagen. Im Ergebnis erhält man ein drittes Korrekturstück, das von spiegelsymmetrischen Aufbau zum ersten Korrekturstück ist. Für die beiden axialen, d. h. von der optischen Achse im Gegenstandspunkt ausgehenden Elementarbahnen hat die im Alpha-Schnitt verlaufende Bahn eine Punktsymmetrie bezüglich der Mitte des Korrektors und die durch die senkrecht dazu verlaufende B-Bahn eine Spiegelsymmetrie bezüglich der Mitte des Korrektors. Die außerhalb der optischen Achse ausgehenden außeraxialen Bahnen sind im Hinblick auf den Gamma-Schnitt spiegelsymmetrisch zur Mitte des Korrektors und die in der hierzu senkrechten Ebene verlaufenden Delta-Bahn verläuft punktsymmetrisch bezüglich der Mitte des Korrektors. Im ersten und dritten Korrekturstück und zwar im astigmatischen Zwischenbild der ß-Bahn erfolgt eine Korrektur des Farbfehlers im xz-Schnitt. Im mittleren (zweiten) Korrekturstück folgt im astigmatischen Zwischenbild der Alpha-Bahn die Korrektur in yz-Schnitt. Im allgemeinen sind die Farbfehler in den beiden Schnitten unterschiedlich. Die optimalte Einstellung des Korrektors erhält man dann, wenn die Erregung der Korrekturstücke sowie die Geometrie insbesondere

WO 00/77819 PCT/DE00/01882 10

5

10

15

20

25

30

der Abstand zwischen Front-Quadrupol und ersten Korrekturstück sowie zwischen den Korrekturstücken so gewählt wird, daß eine optimale Einstellung des Korrektors vorliegt. Durch diese Änderung der Geometrie läßt sich die Einstrahlung in das zweite Korrekturstück optimieren. Obwohl die Bahneinstrahlung im ersten und dritten Korrekturstück hinsichtlich der Farbfehlerkorrektur im xz-Schnitt dann ungünstiger wird, läßt sich dieser Nachteil dadurch beseitigen, daß die Korrektur in diesem Schnitt auf zwei Korrekturstücke verteilt und damit eine Kompensation möglich wird. Aufgrund der Symmetrie der Bahnen und der Felder bezüglich der Mitte des Korrektors und damit der Mitte des zweiten Korrekturstücks lassen sich sämtiche außeraxiale Fehler mit linearen Achsenabstand eliminieren. Man erhält man die Möglichkeit der Übertragung eines ausgedehnten Bildfeldes, mit der Folge, daß dieser Korrektor sich auch zum Einsatz über die Rasterelektronenmikroskopie hinaus eignet. Hierzu trägt auch die Beseitigung des Bildfehlers der Koma bei. Als weiterer Vorzug dieser Anordnung ist die Reduzierung des Kombinationsfehler und hierbei insbesondere die Verminderung der axialen Bildfehler dritter und fünfter Ordnung anzusehen.

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung lassen sich dem nachfolgenden Beschreibungsteil entnehmen, in dem anhand der Zeichnung Aufbau und Funktion des erfindungsgemäß vorgeschlagenen elektrostatischen Korrektors entnehmbar sind. Die paraxialen Bahnen α , β gehen vom Objekt (1) aus

10

15

20

25

30

und werden durch die mit einem Farbfehler behaftete Objektivlinse (2) abgelenkt. Der Korrektor (3) besteht in seinem grundsätzlichen Aufbau aus einen der Objektivlinse (4) zugewandten Quadrupol einem sich in Ausbreitungsrichtung des Strahlenganges anschließenden ersten Korrekturstück (5) sowie einem im Abstand hierzu angeordneten weiteren Korrekturstück (6). Wie aus der Zeichnung erkennbar, bewirkt der Quadrupol (4) eine Aufspaltung in der in unterschiedlichen Schnitten verlaufenden axialen Bahnen α, β in unterschiedliche Richtungen, nämlich zum einen in Richtung auf optische Achse (Z) und im anderen Schnitt senkrecht hierzu. Das Korrekturstück (5) besteht aus drei Quadrupolfeldern (5a, 5b, 5c) die symmetrisch sind, d.h. die beiden äußeren Quadrupolfelder (5a, 5c) sind in ihrer Stärke gleich und liegen symmetrisch zum mittleren Quadrupolfeld (5b). Zur Herstellung eines symmetrischen Strahlenganges ist ausgangsseitig ein weiterer Quadrupol (7) angeordnet.

Der im Hinblick auf die Mittelebene (Z_M) symmetrische Aufbau der Korrekturstücke (5, 6) die lediglich relativ gegeneinander um die optische Achse (z) um 90 Grad gedreht sind, ergibt gleichen Bahnverlauf in der um 90 Grad gedrehten Schnittebene. Das eine Korrekturstück (5) bewirkt die Beeinflussung und Beseitigung des Farbfehlers in derjenigen Schnittebene, in der die α -Bahn verläuft. Das andere Korrekturstück (6) wirkt auf die im anderen Schnitt verlaufende β -Bahn ein, soda β jedes der Korrekturstücke (5, 6) in einem der beiden Schnitte die Beeinflussung oder gar die Beseitigung des

10

Farbfehlers vornehmen. Sämtliche Quadrupol- und Rundlinsenfelder sind elektrostatischer Natur.

Nicht eingezeichnet ist, daß durch Überlagerung von Oktopolfeldern vornehmlich im Bereich der astigmatischen Zwischenbilder eine Korrektur der sphärischen Aberration (axialer Öffnungsfehler 3. Ordnung) vorgenommen werden kann. Eine wesentliche Steigerung der Leistungsfähigkeit der Teilchen optischer Abbildungssysteme läßt sich durch die Beseitigung des Farbfehlers und ggf. noch des Öffnungsfehlers erreichen.

P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Elektrostatischer Korrektor zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen mit gerader optischer Achse und einem der Objektivlinse zuzuordnenden elektrostatischen Quadrupol, dadurch gekennzeichnet, daß

10

20

25

- in Stahlrichtung hinter den Quadrupol entlang der optischen Achse zwei Korrekturstücke angeordnet sind,
- jedes Korrekturstück drei elektrische Quadrupolfelder mit überlagertem Rundlinsenfeld aufweist,
 - deren Quadrupolfelder jedoch relativ zueinander um einen Winkel von 90 Grad um die optische Achse gedreht sind und
 - die Einstellung derart vorgenommen wird, daß das astigmatische Zwischenbild des einen Schnittes in einem Korrekturstück und das dazu senkrechte astigmatische Zwischenbild des anderen Schnittes im anderen Korrekturstück zu liegen kommt und ausgangsseitig schließlich ein weiterer elektrostatischer Quadrupol angeordnet ist.

30

2. Korrektor nach Anspruch 1, gekennz ichnet durch einen symmetrischen Aufbau des Korrekturstücks und/oder einen symmetrischen Verlauf der Felder ei3. Korrektor nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch einen symmetrischen Aufbau des Korrektors und/oder einen symmetrischen Verlauf der Felder zu der durch die beiden Korrekturstücke definierten Mittelebene.

10

5

4. Korrektor nach Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß den Quadrupolfeldern der Korrekturstücke mindestens ein Oktopolfeld überlagert ist.

15

5. Korrektor nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Oktopolfelder im Bereich der jeweiligen astigmatischen Zwischenbilder angeordnet sind.

20

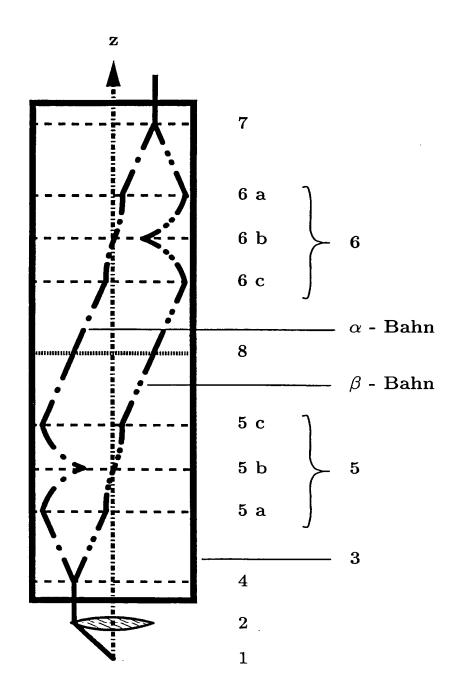
6. Korrektor nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß dasselbe Multipolelement sowohl ein Quadrupol als auch ein Oktopolfeld erzeugt.

25

30

7. Korrektor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in Richtung der optischen Achse ein weiteres (drittes) Korrekturstück nachgeordnet ist, deren Rundlinsen- und Quadrupolfelder in räumlicher Anordnung und Stärke spiegelsymmetrisch zur Mitte des zweiten Korrekturstückes gewählt sind.

WO 00/77819



THIS PAGE BLANK (USPTO)

Α.	CLA	SSIFICATION OF SUBJECT	MATTER
ΙF	,C	7 H01J37/153	

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

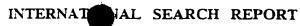
EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	WO 99 27558 A (PHILIPS ELECTRON OPTICS BV) 3 June 1999 (1999-06-03) abstract page 24, line 29-33 page 25, line 7-9 page 27, line 17-21 figures 2,4,5	1,4,7		
Υ	DE 42 04 512 A (HAIDER MAXIMILIAN DIPL PHYS DR) 19 August 1993 (1993-08-19) abstract column 3, line 33-61 claim 1 figure 1	1,4,7		

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.			
Special categories of cited documents: A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance.	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention			
"E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone			
which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.			
Date of the actual completion of the international search	"&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report			
2 November 2000	09/11/2000			
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer			
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswjk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nł, Fax: (+31-70) 340-3016	Winkelman, A			

1

A (A)		PC1/DE 00/01	.002
Category *	Action) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Calegory	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Rete	evant to claim No.
A	US 4 555 666 A (MARTIN FREDERICK W) 26 November 1985 (1985-11-26) abstract column 5, line 25-43 figure 1		1-7
A	SCHERZER: "Sphärische und chromatische Korrektur von Elektronen-Linsen" OPTIK,DE,JENA, 1947, pages 114-132, XP002090897 ISSN: 0863-0259 page 118, line 1 -page 119, line 7		1-7



...ormation on patent family members



	document search repon	:	Publication date		atent family nember(s)	Publication date
WO 99	27558	Α	03-06-1999	EP	0981829 A	01-03-2000
DE 42	04512	Α	19-08-1993	NONE		
US 45	55666	Α	26-11-1985	NONE		

THIS PAGE BLANK (USPTO)

A. KLASSIF	IZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES	
IPK 7	H01J37/153	

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstotf (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01J H05H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recnerche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

Kategone°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Υ	WO 99 27558 A (PHILIPS ELECTRON OPTICS BV) 3. Juni 1999 (1999-06-03) Zusammenfassung Seite 24, Zeile 29-33 Seite 25, Zeile 7-9 Seite 27, Zeile 17-21 Abbildungen 2,4,5	1,4,7	
Y	DE 42 04 512 A (HAIDER MAXIMILIAN DIPL PHYS DR) 19. August 1993 (1993-08-19) Zusammenfassung Spalte 3, Zeile 33-61 Anspruch 1 Abbildung 1	1,4,7	

Westere Veräffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationaten Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erschenen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbenicht genannten Veröffentlichung belegt werder soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Pnontätsdatum veröffentlicht worden ist 	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Priontätsdatum veroffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theone angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
2. November 2000	09/11/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäiscnes Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL + 2280 HV Rijswijk	Bevolimächtigter Bediensteter
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Winkelman, A

1

na ales Aktenzeichen
PCT/DE 00/01882

0.45		T CITUE U	0/ 01002
C.(Fortsetz Kategone ³	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		In.
acogone'	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht ko	mmenden Leile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 4 555 666 A (MARTIN FREDERICK W) 26. November 1985 (1985-11-26) Zusammenfassung Spalte 5, Zeile 25-43 Abbildung 1		1-7
1	SCHERZER: "Sphärische und chromatische Korrektur von Elektronen-Linsen" OPTIK,DE,JENA, 1947, Seiten 114-132, XP002090897 ISSN: 0863-0259 Seite 118, Zeile 1 -Seite 119, Zeile 7		1-7

1

INTERNATIONALER



Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interna es Aktenzeichen
PCT/DE 00/01882

	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung		
WO	9927558	Α	03-06-1999	EP 0981829 A	01-03-2000		
DE	4204512	Α	19-08-1993	KEINE			
US	4555666	Α	26-11-1985	KEINE			



Translation of occor

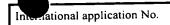
PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference PCT5968/fe	FOR FURTHER ACT		tionofTransmittalofInternational Preliminary n Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE00/01882	International filing date (14 June 2000 (Priority date (day/month/year) 14 June 1999 (14.06.99)	
International Patent Classification (IPC) or n H01J 37/153	ational classification and l	PC		
Applicant CEOS CORRI	ECTED ELECTRON	OPTICAL SYS	TEMS GMBH	
This international preliminary exam and is transmitted to the applicant ac		epared by this Intern	national Preliminary Examining Authority	
amended and are the basis fo	ed by ANNEXES, i.e., sh r this report and/or sheets	eets of the descripti	sheet. on, claims and/or drawings which have been ations made before this Authority (see Rule	
70.16 and Section 607 of the These annexes consist of a to				
3. This report contains indications rela	ting to the following items	s:		
I Basis of the report				
II Priority				
III Non-establishment	of opinion with regard to	novelty, inventive st	tep and industrial applicability	
IV Lack of unity of inv	ention			
V Reasoned statement citations and explan	under Article 35(2) with ations supporting such sta	regard to novelty, interment	nventive step or industrial applicability;	
VI Certain documents	cited			
VII Certain defects in the	e international application	า		
VIII Certain observation	s on the international appl	ication		
A Company				
Date of submission of the demand		Date of completion	of this report	
18 November 2000 (18	.11.00)	18 Se	eptember 2001 (18.09.2001)	
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.		





PCT/DE00/01882

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. Basis of the report									
1. With		the elements of the international application:*	Į						
the international application as originally filed									
$\overline{\boxtimes}$	the desc	ription:							
ے	pages	4-12	, as originally filed						
	pages		, filed with the demand						
	pages	1-3 , filed with the letter of	05 September 2001 (05.09.2001)						
	the clair	me:							
		2.7	, as originally filed						
	pages .	, as amended (togeth	er with any statement under Article 19						
	pages .		, filed with the demand						
	pages .	1, filed with the letter of							
	•								
	the drav	_	oc originally filed						
	pages		, as originally filed						
	pages .		, filed with the demand						
	pages	, filed with the letter of							
	the seque	nce listing part of the description:							
	pages		, as originally filed						
	pages								
	pages	, filed with the letter of							
the in Thes	the language the l	to the language, all the elements marked above were available or furnished to that application was filed, unless otherwise indicated under this item. Its were available or furnished to this Authority in the following language guage of a translation furnished for the purposes of international search (under guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). It guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary). It of any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international was carried out on the basis of the sequence listing: International application in written form. Integether with the international application in computer readable form. Integether with the subsequently in written form. Integether with the subsequently in written form. Integer that the subsequently furnished written sequence listing does in the international application as filed has been furnished. Integer that the information recorded in computer readable form is identifications in the information recorded in computer readable form is identifications.	which is: Rule 23.1(b)). ary examination (under Rule 55.2 and/ national application, the international						
in the	the description, pages the claims, Nos the drawings, sheets/fig This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go								

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

mational	application No.
PCT/DE	00/01882

V.	Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting	5(2) with regard to novelty, ag such statement	inventive step or industrial app	licability;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims		YES
		Claims	1-7	NO NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
	• • •	Claims	1-7	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-7	YES
		Claims		NO

- 2. Citations and explanations
 - 1. Reference is made to the following document:

D1: WO-A-99/27558.

2. The corrector according to Claim 1 does not differ from the corrector known from document D1. This - purely electrostatic - corrector for overcoming chromaticity consists of two correction elements each consisting of three lenses. Figure 3 of this document makes it clear in particular that "the astigmatic intermediate image of one cross section comes to rest in one correction element and the astigmatic intermediate image of the other cross section, said image being perpendicular to the first image, comes to rest in the other correction element and a further electrostatic quadrupole is arranged on the output side."

The feature "overlapping circular lens field" relates to correspondingly excited quadrupole lenses and not to structurally or technically diverging monopole circular lenses. This feature is likewise known from D1 - cf. page 24, line 29 to page 25, line 6 and page 25, lines 20-22.

mational application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/DE 00/01882

Claims 2 and 3 do not have any differentiating technical features either.

Claims 4-6 relate explicitly to octupole fields (Claim 6: see Box VIII, clarity).

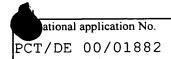
Insofar as document D1, page 24, line 34 to page 25, line 6:

- a. likewise explicitly mentions the possibility of polar structures of a higher order ("12"),
- b. considers such a structure of a higher order as an approximation of a quadrupolar field to be possible,
- c. likewise teaches the possibility of the superposition of fields of a higher order, it is not possible to identify a novel teaching in Claims 4-6 either.

Claim 7 of the application claims an additional correction element. Thus, the total number of quadrupole lenses is 11 (3x3+2). This number is known and is mentioned in D1, page 25, lines 7-9. D1, Figure 5, shows the position of the lenses and the mirror-symmetrical construction - through 0 - relative to the central plane.

This is also prejudicial to novelty.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- 1. It is not clear in Claim 1 whether the first electrostatic quadrupole should be considered part of the corrector or not (PCT Article 6).
- 2. The feature "overlapping circular lens field" relates to excited quadrupole lenses and not to structurally or technically available monopole circular lenses. Consequently, this feature relates to a method for using the device and not to the definition of the device on the basis of its technical features. Contrary to the requirements of PCT Article 6, the intended restrictions are therefore not clear from the claim. The feature of the adjustment in Claim 1 is essentially also a method feature.

In addition, Claims 5 and 6 contain details which are implicit method features - the results of an excitation of the electrodes with electrical potential.

- 3. Insofar as the polarisation of quadrupole lenses can be achieved by suitable electrical potentials, the feature "...an angle of 90°..." is also purely a method feature.
- 4. It is not clear how the symmetries are defined (PCT Article 6).
- 5. Claim 6 introduces a "multipole element" that was not disclosed before. Does this mean that structures previously defined as quadrupoles have suddenly been

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

VIII.	Certain observations of	the international	application
-------	-------------------------	-------------------	-------------

promoted to multipoles? Or is it possible that, by cleverly applying potential to a quadrupole, a multipole with an unspecified number of poles can be produced or a multipole field generated?

6. In Claim 1, it is not clear how every correction element can consist of three electrical quadrupole fields (PCT Article 6).

VERTRAG ÜBER LE INTERNATIONALE ZUSAMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D 2 0 SEP 2001

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITEREO VOROSUS	siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen						
PCT5968	WEITERES VORGEHEN	vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)						
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Tag	g/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)						
PCT/DE00/01882	14/06/2000	14/06/1999						
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder H01J37/153	nationale Klassifikation und IPK							
Anmelder								
CEOS CORRECTED ELECTRON OPTICAL SYST. GMBH								
 Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt. 								
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt	6 Blätter einschließlich dieses [Deckblatts.						
und/oder Zeichnungen, die geä Behörde vorgenommenen Berid	_							
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu fe	olgenden Punkten:							
I 🛛 Grundlage des Berichts								
II 🗆 Priorität								
III	Butachtens über Neuheit, erfinde	erische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit						
IV	•							
V 🖾 Begründete Feststellung gewerblichen Anwendb	j nach Artikel 35(2) hinsichtlich d arkeit: Unterlagen und Erklärung	ler Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der en zur Stützung dieser Feststellung						
VI Bestimmte angeführte L		on zar oldizarig dieser i estatendrig						
<u>_</u> :	nternationalen Anmeldung							
	en zur internationalen Anmeldung	1						
Datum der Einreichung des Antrags	Datum de	er Fertigstellung dieses Berichts						
18/11/2000	18.09.200)1						
Name und Postanschrift der mit der internation Prüfung beauftragten Behörde:	nalen vorläufigen Bevollmäd	chtigter Bediensteter						
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	epmu d Winkeln	nan, A						
Fax: +49 89 2399 - 4465	Tel. Nr. +	49 89 2399 2242						

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01882

l. Grur	ndlage	des	Berichts	
---------	--------	-----	-----------------	--

1.	Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:								
	4-1	2	ursprüngliche Fassung						
	1-3	1	eingegangen am	05/09/2001	mit Schreiben vom	04/09/2001			
	Pat	tentansprüche, Nr.	:						
	2-7	•	ursprüngliche Fassung						
	1		eingegangen am	05/09/2001	mit Schreiben vom	04/09/2001			
	Zei	chnungen, Blätter	:						
	1/1		ursprüngliche Fassung						
2.	 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um 								
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke	der internation	nalen Recherche eing	ereicht worden ist (nach			
		die Veröffentlichun	ngssprache der internationalen A	Anmeldung (n	ach Regel 48.3(b)).				
		die Sprache der Ülist (nach Regel 55.	bersetzung, die für die Zwecke (.2 und/oder 55.3).	der internatior	nalen vorläufigen Prüf	ung eingereicht worden			
3.	Hin: inte	sichtlich der in der i rnationale vorläufig	nternationalen Anmeldung offen e Prüfung auf der Grundlage de	barten Nucle s Sequenzpro	otid- und/oder Amine otokolls durchgeführt v	osäuresequenz ist die vorden, das:			
		in der international	en Anmeldung in schriftlicher Fo	orm enthalten	ist.				
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in o	omputerlesba	arer Form eingereicht	worden ist.			
			achträglich in schriftlicher Form						
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbarer	Form eingere	icht worden ist.				
		Die Erklärung, daß Offenbarungsgeha	das nachträglich eingereichte s It der internationalen Anmeldun	schriftliche Se g im Anmelde	quenzprotokoll nicht ü zeitpunkt hinausgeht,	iber den wurde vorgelegt.			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01882

		Die Erklärung, daß o Sequenzprotokoll er	lie in compute Itsprechen, w	erles ⁄urde	barer Form e vorgelegt.	rfassten Info	rmationen d	em schriftli	chen	
4.	Auf	grund der Änderunge	n sind folgen	de U	nterlagen fort	gefallen:				
		Beschreibung,	Seiten:							
		Ansprüche,	Nr.:							
		Zeichnungen,	Blatt:							
5.		Dieser Bericht ist oh angegebenen Gründ eingereichten Fassu	len nach Auff	assu	ng der Behöi	de über den	erungen erst Offenbarun	ellt worden gsgehalt in	, da diese a der ursprür	ius den iglich
		(Auf Ersatzblätter, di beizufügen).	e solche Änd	ierun	gen enthaltei	n, ist unter Po	unkt 1 hinzu	weisen;sie	sind diesen	n Bericht
6.	Etw	aige zusätzliche Bem	erkungen:							
V.	Beg gew	gründete Feststellun verblichen Anwendb	g nach Artik arkeit; Unter	el 35 lage	(2) hinsichtl n und Erklär	ich der Neu ungen zur S	heit, der erf Stützung die	inderische eser Festst	en Tätigkeit tellung	und d r
1.	Fes	tstellung								
	Neu	uheit (N)		a: lein:	Ansprüche Ansprüche	1-7				
	Erfii	nderische Tätigkeit (E	•	a: lein:	Ansprüche Ansprüche	1-7				
	Gev	verbliche Anwendbark	• •	a: lein:	Ansprüche Ansprüche	1-7				
2.	Unte	erlagen und Erklärung	jen							

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

siehe Beiblatt



Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: WO99/27558

2. Der Korrektor nach Anspruch 1 unterscheidet sich nicht von dem aus dem Dokument D1 bekannten Korrektor. Dieser - rein elektrostatischer - Korrektor zur Beseitigung der Chromatizität, besteht aus zwei Korrekturstücke bestehend aus je 3 Linsen -. Abbildung 3 dieses Dokumentes macht insbesondere klar daß "das astigmatische Zwischenbild des einen Schnittes in einem Korrekturstück und das dazu senkrechte astigmatische Zwischenbild des anderen Schnittes im anderen Korrekturstück zu liegen kommt und ausgangsseitig schließlich ein weiterer elektrostatischer Quadrupol angeordnet ist".

Das Merkmal "überlagerten Rundlinsenfeld" bezieht sich auf entsprechend exzitierte Quadrupol-Linsen und nicht auf konstrutiv/technisch abweichenden monopol Rundlinsen. Dieses Merkmal ist ebenfalls aus D1 bekannt, vgl. Seite 24, Z. 29- Seite 25, Z.6 und Seite 25, Z. 20-22.

Die Ansprüche 2 und 3 weisen ebenfalls keine unterscheidende technische Merkmale auf.

Die Ansprüche 4-6 beziehen sich explizit auf Oktupolfelder (Anspruch 6: siehe Punkt VIII, Klarheit).

Insoweit Dokument D1, Seite 24, Z.34 bis S.25, Z.6:

- die Möglichkeit polairer Strukturen höherer Ordnung ("12") ebenfalls explizit a. erwähnt.
- die Anregung ein solcher Struktur höherer Ordnung als Approximierung eines Quadrupolares Feldes für möglich hält,
- die Superposition Felder höherer Ordnung ebenfalls als Möglichkeit lehrt, C. läßt sich auch in den Ansprüche 4-6 keine neue Lehre feststellen.

Anspruch 7 der Anmeldung beansprucht ein weiteres Korrekturstück. Damit kommt der Gesammtzahl der Quadrupollinsen auf 11 (3x3+2). Diese Zahl ist bekannt und erwähnt in D1, Seite 25, Zeilen 7-9.

D1, Abbildung 5 zeigt die Lage der Linsen und zur Mittelebene - durch 0 spiegelsymmetrische Aufbau.

Somit ist auch die Neuheit vorweggenommen.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- 1. Es ist nicht klar, Anspruch 1, ob der erste elektrostatische Quadrupol als Teil des Korrektors betrachtet werden sollte oder nicht (Art. 6 PCT).
- Das Merkmal "überlagerten Rundlinsenfeld" bezieht sich auf exzitierte Quadrupol-2. Linsen und nicht auf konstrutiv/technisch vorhandenen monopol Rundlinsen. Somit bezieht sich dieses Merkmal auf ein Verfahren zur Verwendung der Vorrichtung und nicht auf die Definition der Vorrichtung anhand ihrer technischen Merkmale. Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus dem Anspruch hervor. Rein genommen gilt auch das Merkmal der Einstellung in Anspruch 1 als Verfahrensmerkmal.

Weiter gilt auch für Ansprüche 5 und 6; die dortige Angaben sind implizite Verfahrensmerkmale - Resultate einer Exzitation der Elektroden mit elektrische Potentiale.

- Insoferne die Polarisation von Quadrupollinsen durch geeignete elektrische 3. Potentiale erreicht werden kann, ist auch das Merkmal "...einen Winkel von 90°..." ein reines Verfahrensmerkmal.
- 4. Es ist nicht klar wie die Symmetrien definiert sind (Art. 6 PCT).
- Im Anspruch 6 wird ein nicht eher deklariertes "Multipolelement" introduziert. 5. Sollte damit gemeint sein, daß vorherige, als Quadrupol definierte, Strukturen plötzlichzu Multipolen promoviert worden seien? Oder aber, läßt sich durch

- geschickte Anlegung von Potentiale an einem Quadrupol ein n-beliebiger Multipol herstellen/Multipolfeld generieren?
- 6. Es ist nicht klar, Anspruch 1, wie jedes Korrekturstück aus drei elektrischen Quadrupolfeldern bestehen soll (Art. 6 PCT).

Elektrostatischer Korrektor zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen

Die Erfindung betrifft einen elektrostatischen Korrektor zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen mit gerader optischer Achse gemäß Oberbegriff des Anspruches 1.

Durch das Scherzer-Theorem (O. Scherzer, Zeit-10 schrift für Physik 101, (1936) 593) ist bekannt, daß in optisch abbildenden Systemen für geladene Teilchen, unter denen vor allen Elektronen und Ionen zu verstehen sind, bei Verwendung statischer, raumladungsfreier und rotationssymmetrischer Fel-15 dern die chromatische Aberration (Farbfehler) und die sphärische Aberration (Öffnungsfehler) grundsätzlich nicht verschwinden. Da diese Fehler die Leistungsfähigkeit der abbildenden optischen Systeme und im speziellen das Auflösungsvermögen be-20 grenzen, hat es nicht an Versuchen gefehlt, diese Bildfehler zu beseitigen. Am meisten Erfolg verspricht das Abgehen von rotationssymmetrischen Feldern, also die Verwendung unrunder Linsen in Form von Multipolen, also insbesondere Quadrupolen, Ok-25 topole udgl. Mit Hilfe eines derartigen aus elektrischen und magnetischen Multipolen aufgebauten Korrektor gelang es den beiden Geschäftsführern der Anmelderin die sphärische und chromatische Aberration in einem Niederspannungsrasterelektronenmikro-30 skop vollständig zu korrigieren (J. Zach, M. Haider Nucl. Instr. method. A363 (1995) 316), wobei ein Auflösungsvermögen von 2 nm bei einer Elektronen-

energie von 1kv nachgewiesen werden konnte. Aus der WO 99/27558 ist ein chromatischer Korrektor bestehend aus 10 und mehr elektrostatischen Dipollinsen bekannt. Im Stande der Technik wird eine Anordnung offenbart, die aus zwei Korrekturstücken besteht, die ihrerseits aus Quadrupolen und Zylinderlinsen zusammengesetzt sind, wobei die Korrekturstücke im Bereich der jeweiligen astigmatischen Zwischenbilder angeordnet sind.

10

15

20

25

5

Die Nachteile der elektromagnetischen Multipolkorrektoren sind darin zu sehen, daß die Magnetfelder aufgrund der Remanenz keine schnelle und präzise sowie reproduzierbare Justierung der magnetischen Felder erlauben. Eine Entmagnetisierung erfordert zudem einen erheblichen Aufwand darstellenden Ausbau der Spulenkerne. Über einen längeren Zeitraum stellt sich eine relativ große Drift der Magnetfelder ein. Schließlich lassen sich die in Ionenoptischen Geräten, wie z. B. der Lithographie, aufgrund der großen Ionenmassen notwendigen starken magnetischen Feldstärken wegen der Abhängigkeit der Fokusierung von der Masse nur schwer realisieren. Korrektoren zur Beseitigung des Farbfehlers mit in beiden Schnitten rein elektrischen Feldern sind unbekannt.

Hiervon ausgehend hat sich die Erfindung die Schaffung eines Korrektors zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen zur Aufgabe gemacht, der
ausschließlich aus elektrischen Feldern, also unter
Verzicht auf magnetische Felder, aufgebaut ist.

5

10

15

20

25

Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, daß jedes Korrekturstück aus drei elektrischen Quadrupolfeldern besteht und die Quadrupole mit einem Rundlinsenfeld überlagert sind.

Der Begriff Farbfehler meint im Sinne der Erfindung unter Anwendung der exakten Terminologie den axialen Farbfehler erster Ordnung ersten Grades. Hierbei beschreibt das Wort "axial", daß dieser Farbfehler nur bestimmt wird, durch die im Gegenstandspunkt von der optischen Achse ausgehenden Fundamentalbahnen, d.h. den Fundamentallösungen der Gaußschen Optik. Der Farbfehler ist also unabhängig von außeraxialen Bahnen. Die Ordnung beschreibt die Potenz, mit welcher die Anfangssteigung der Fundamentalbahn in die Fehlerabweichung eingeht; im Falle erster Ordnung besteht eine lineare Abhängigkeit. Der Begriff "ersten Grades" beschreibt, daß die Fehlerabweichung linear von der relativen Geschwindigskeitsabweichung der mittleren Geschwindigkeit der Teilchen abhängt. Im Falle monochromatischer Teilchen - d. h. Teilchen gleicher Geschwindigkeit und damit auch konstanter Wellenlänge - werden die relativen Abweichungen damit zu Null. In diesem Fall entsteht kein Farbfehler. In der Sprache der Optik wird der Farbfehler häufig auch als chromatische Aberration bezeichnet.

PATENTANSPRÜCHE

- 1. Elektrostatischer Korrektor zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen mit gerader optischer Achse und einem der Objektivlinse zuzuordnenen elektrostatischen Quadrupol, wobei
- in Strahlrichtung hinter den Quadrupol entlang der optischen Achse zwei Korrekturstücke angeordnet sind,
- die Quadrupolfelder aufweisen, die relativ zueinander um einen Winkel von 90 Grad um die optische
 Achse gedreht sind,
- und die Einstellung derart vorgenommen ist, daß das astigmatische Zwischenbild des einen Schnittes in einem Korrekturstück und das dazu senkrechte astigmatische Zwischenbild des anderen Schnittes im anderen Korrekturstück zu liegen kommt und ausgangsseitig schließlich ein weiterer elektrostatischer Quadrupol angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, daß

- jedes Korrekturstück aus drei elektrischen Quadrupolfeldern besteht und die Quadrupole mit einem Rundlinsenfeld überlagert sind.

30

25

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeiche	n des	Anmelders oder Anwalts		siehe Mitteil	ung über die Übersendung des internationalen			
PCT5968			WEITERES VORGE		Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)			
Internationa	les Ak	tenzeichen	Internationales Anmelded	atum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)			
PCT/DE0	0/018	382	14/06/2000		14/06/1999			
	Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H01J37/153							
Anmelder								
CEOS CO	CEOS CORRECTED ELECTRON OPTICAL SYST. GMBH							
			fungsbericht wurde von elder gemäß Artikel 36 ü		onalen vorläufigen Prüfung beauftragten			
2. Diesei	r BEF	RICHT umfaßt insgesam	t 6 Blätter einschließlich	dieses Deckblatts.				
ur	nd/od	er Zeichnungen, die geä	indert wurden und diese	m Bericht zugrunde	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser t 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).			
Diese	Anla	gen umfassen insgesam	nt 4 Blätter.					
3. Diese	r Beri	cht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:					
ı	\boxtimes	Grundlage des Berichts	s ·					
11		Priorität						
111		Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuhe	it, erfinderische Täti	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit			
IV		Mangelnde Einheitlichk	eit der Erfindung		-			
V	☒		ng nach Artikel 35(2) hins barkeit; Unterlagen und E		der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung			
VI		Bestimmte angeführte	Unterlagen					
VII		Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldu	ıng				
VIII	Ø	Bestimmte Bemerkung	en zur internationalen A	nmeldung				
Datum der I	Einreid	chung des Antrags		Datum der Fertigstellu	ing dieses Berichts			
18/11/20	00			18.09.2001				
Name und i Prüfung bea	Postar auftraç	nschrift der mit der internation gten Behörde:	onalen vorläufigen	Bevollmächtigter Bedi	ensteter (grant of the control of th			
<u>)</u>	D-80	päisches Patentamt 298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 52365	6 epmu d	Winkelman, A	Tanas san san san san san san san san san			
Fax: +49 89 2399 - 4465			p	Tel. Nr. +49 89 2399 2	2242			

2.

3.

ein		ikel 14 hin vorgelegt wurden, ge ihm nicht beigefügt, weil sie keir n:								
4-1	2	ursprüngliche Fassung			•					
1-3		eingegangen am	05/09/2001	mit Schreiben vom	04/09/2001					
Pat	entansprüche, Nr.	.:		•						
2-7		ursprüngliche Fassung								
1		eingegangen am	05/09/2001	mit Schreiben vom	04/09/2001					
Zeichnungen, Blätter:										
1/1		ursprüngliche Fassung								
Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)). die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).										
	die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). sichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die									
		ge Prüfung auf der Grundlage de								
	in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.									
	zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.									
	bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.									
	bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.									
	Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.									

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE00/01882

		Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.												
4.	Aufg	ıfgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:												
		Beschreibung,	Seiten:											
		Ansprüche,	Nr.:									_		
		Zeichnungen,	Blatt:									▼ 、		
5.		Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).							den ich					
	(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Berich beizufügen).								Bericht					
	Bed	Etwaige zusätzliche Bemerkungen: Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung												
1.	Fes	eststellung												
	Neı	uheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-	7							
	Erfi	nderische Tätigkeit (E	T)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-	7							
	Ge	werbliche Anwendbar	keit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-	7							
2.		terlagen und Erklärun he Beiblatt	gen											

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: WO99/27558

2. Der Korrektor nach Anspruch 1 unterscheidet sich nicht von dem aus dem Dokument D1 bekannten Korrektor. Dieser - rein elektrostatischer - Korrektor zur Beseitigung der Chromatizität, besteht aus zwei Korrekturstücke bestehend aus je 3 Linsen -. Abbildung 3 dieses Dokumentes macht insbesondere klar daß "das astigmatische Zwischenbild des einen Schnittes in einem Korrekturstück und das dazu senkrechte astigmatische Zwischenbild des anderen Schnittes im anderen Korrekturstück zu liegen kommt und ausgangsseitig schließlich ein weiterer elektrostatischer Quadrupol angeordnet ist".

Das Merkmal "überlagerten Rundlinsenfeld" bezieht sich auf entsprechend exzitierte Quadrupol-Linsen und nicht auf konstrutiv/technisch abweichenden monopol Rundlinsen. Dieses Merkmal ist ebenfalls aus D1 bekannt, vgl. Seite 24, Z. 29- Seite 25, Z.6 und Seite 25, Z. 20-22.

Die Ansprüche 2 und 3 weisen ebenfalls keine unterscheidende technische Merkmale auf.

Die Ansprüche 4-6 beziehen sich explizit auf Oktupolfelder (Anspruch 6: siehe Punkt VIII, Klarheit).

Insoweit Dokument D1, Seite 24, Z.34 bis S.25, Z.6:

- a. die Möglichkeit polairer Strukturen höherer Ordnung ("12") ebenfalls explizit erwähnt,
- b. die Anregung ein solcher Struktur höherer Ordnung als Approximierung eines Quadrupolares Feldes für möglich hält,
- c. die Superposition Felder höherer Ordnung ebenfalls als Möglichkeit lehrt, läßt sich auch in den Ansprüche 4-6 keine neue Lehre feststellen.

Anspruch 7 der Anmeldung beansprucht ein weiteres Korrekturstück. Damit kommt der Gesammtzahl der Quadrupollinsen auf 11 (3x3+2). Diese Zahl ist bekannt und erwähnt in D1, Seite 25, Zeilen 7-9.

D1, Abbildung 5 zeigt die Lage der Linsen und zur Mittelebene - durch 0 - spiegelsymmetrische Aufbau.

Somit ist auch die Neuheit vorweggenommen.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- 1. Es ist nicht klar, Anspruch 1, ob der erste elektrostatische Quadrupol als Teil des Korrektors betrachtet werden sollte oder nicht (Art. 6 PCT).
- 2. Das Merkmal "überlagerten Rundlinsenfeld" bezieht sich auf exzitierte Quadrupol-Linsen und nicht auf konstrutiv/technisch vorhandenen monopol Rundlinsen. Somit bezieht sich dieses Merkmal auf ein Verfahren zur Verwendung der Vorrichtung und nicht auf die Definition der Vorrichtung anhand ihrer technischen Merkmale. Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus dem Anspruch hervor. Rein genommen gilt auch das Merkmal der Einstellung in Anspruch 1 als Verfahrensmerkmal.

Weiter gilt auch für Ansprüche 5 und 6; die dortige Angaben sind implizite Verfahrensmerkmale - Resultate einer Exzitation der Elektroden mit elektrische Potentiale.

- 3. Insoferne die Polarisation von Quadrupollinsen durch geeignete elektrische Potentiale erreicht werden kann, ist auch das Merkmal "...einen Winkel von 90°..." ein reines Verfahrensmerkmal.
- 4. Es ist nicht klar wie die Symmetrien definiert sind (Art. 6 PCT).
- 5. Im Anspruch 6 wird ein nicht eher deklariertes "Multipolelement" introduziert. Sollte damit gemeint sein, daß vorherige, als Quadrupol definierte, Strukturen plötzlichzu Multipolen promoviert worden seien ? Oder aber, läßt sich durch

geschickte Anlegung von Potentiale an einem Quadrupol ein n-beliebiger Multipol herstellen/Multipolfeld generieren ?

6. Es ist nicht klar, Anspruch 1, wie jedes Korrektur<u>stück</u> aus drei elektrischen Quadrupol<u>feldern</u> bestehen soll (Art. 6 PCT).

Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 3) (EPA-April 1997)

Elektrostatischer Korrektor zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen

Die Erfindung betrifft einen elektrostatischen Korrektor zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen mit gerader optischer Achse gemäß Oberbegriff des Anspruches 1.

10 Durch das Scherzer-Theorem (O. Scherzer, Zeitschrift für Physik 101, (1936) 593) ist bekannt, daß in optisch abbildenden Systemen für geladene Teilchen, unter denen vor allen Elektronen und Ionen zu verstehen sind, bei Verwendung statischer, raumladungsfreier und rotationssymmetrischer Fel-15 dern die chromatische Aberration (Farbfehler) und die sphärische Aberration (Öffnungsfehler) grundsätzlich nicht verschwinden. Da diese Fehler die Leistungsfähigkeit der abbildenden optischen Sy-20 steme und im speziellen das Auflösungsvermögen begrenzen, hat es nicht an Versuchen gefehlt, diese Bildfehler zu beseitigen. Am meisten Erfolg verspricht das Abgehen von rotationssymmetrischen Feldern, also die Verwendung unrunder Linsen in Form von Multipolen, also insbesondere Quadrupolen, Ok-25 topole udgl. Mit Hilfe eines derartigen aus elektrischen und magnetischen Multipolen aufgebauten Korrektor gelang es den beiden Geschäftsführern der Anmelderin die sphärische und chromatische Aberration in einem Niederspannungsrasterelektronenmikro-30 skop vollständig zu korrigieren (J. Zach, M. Haider Nucl. Instr. method. A363 (1995) 316), wobei ein Auflösungsvermögen von 2 nm bei einer Elektronen-

energie von 1kv nachgewiesen werden konnte. Aus der WO 99/27558 ist ein chromatischer Korrektor bestehend aus 10 und mehr elektrostatischen Diporlinsen bekannt. Im Stande der Technik wird eine Anordnung offenbart, die aus zwei Korrekturstücken besteht, die ihrerseits aus Quadrupolen und Zylinderlinsen zusammengesetzt sind, wobei die Korrekturstücke im Bereich der jeweiligen astigmatischen Zwischenbilder angeordnet sind.

10

15

20

2.5

5

Die Nachteile der elektromagnetischen Multipolkorrektoren sind darin zu sehen, daß die Magnetfelder aufgrund der Remanenz keine schnelle und präzise sowie reproduzierbare Justierung der magnetischen Felder erlauben. Eine Entmagnetisierung erfordert zudem einen erheblichen Aufwand darstellenden Ausbau der Spulenkerne. Über einen längeren Zeitraum stellt sich eine relativ große Drift der Magnetfelder ein. Schließlich lassen sich die in Ionenoptischen Geräten, wie z. B. der Lithographie, aufgrund der großen Ionenmassen notwendigen starken magnetischen Feldstärken wegen der Abhängigkeit der Fokusierung von der Masse nur schwer realisieren. Korrektoren zur Beseitigung des Farbfehlers mit in beiden Schnitten rein elektrischen Feldern sind unbekannt.

30

Hiervon ausgehend hat sich die Erfindung die Schaffung eines Korrektors zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen zur Aufgabe gemacht, der ausschließlich aus elektrischen Feldern, also unter Verzicht auf magnetische Felder, aufgebaut ist.

5

10

15

20

25

Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, daß jedes Korrekturstück aus drei elektrischen Quadrupolfeldern besteht und die Quadrupole mit einem Rundlinsenfeld überlagert sind.

Der Begriff Farbfehler meint im Sinne der Erfindung unter Anwendung der exakten Terminologie den axialen Farbfehler erster Ordnung ersten Grades. Hierbei beschreibt das Wort "axial", daß dieser Farbfehler nur bestimmt wird, durch die im Gegenstandspunkt von der optischen Achse ausgehenden Fundamentalbahnen, d.h. den Fundamentallösungen der Gaußschen Optik. Der Farbfehler ist also unabhängig von außeraxialen Bahnen. Die Ordnung beschreibt die Potenz, mit welcher die Anfangssteigung der Fundamentalbahn in die Fehlerabweichung eingeht; im Falle erster Ordnung besteht eine lineare Abhängigkeit. Der Begriff "ersten Grades" beschreibt, daß die Fehlerabweichung linear von der relativen Geschwindigskeitsabweichung der mittleren Geschwindigkeit der Teilchen abhängt. Im Falle monochromatischer Teilchen - d. h. Teilchen gleicher Geschwindigkeit und damit auch konstanter Wellenlänge - werden die relativen Abweichungen damit zu Null. In diesem Fall entsteht kein Farbfehler. In der Sprache der Optik wird der Farbfehler häufig auch als chromatische Aberration bezeichnet.

PATENTANSPRÜCHE

- 1. Elektrostatischer Korrektor zur Beseitigung des Farbfehlers von Teilchenlinsen mit gerader optischer Achse und einem der Objektivlinse zuzuordnenen elektrostatischen Quadrupol, wobei
- in Strahlrichtung hinter den Quadrupol entlang der optischen Achse zwei Korrekturstücke angeordnet sind,
- die Quadrupolfelder aufweisen, die relativ zueinander um einen Winkel von 90 Grad um die optische
 Achse gedreht sind,
- und die Einstellung derart vorgenommen ist, daß das astigmatische Zwischenbild des einen Schnittes in einem Korrekturstück und das dazu senkrechte astigmatische Zwischenbild des anderen Schnittes im anderen Korrekturstück zu liegen kommt und ausgangsseitig schließlich ein weiterer elektrostatischer Quadrupol angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, daß

- jedes Korrekturstück aus drei elektrischen Quadrupolfeldern besteht und die Quadrupole mit einem Rundlinsenfeld überlagert sind.

30

25